

GE
Inspection Technologies

Krautkramer USN 60

高性能・高分解能超音波探傷器



GE imagination at work

想像をカタチにするチカラ

アナログ波形表示をデジタル探傷器で実現。高性能・高分解能探傷器誕生！

高機能アナログ探傷器の性能とデジタル探傷器のパフォーマンスを兼ね備えた、高性能・高分解能ポータブルデジタル探傷器 USN60。現場検査に適したポータブル装置として、また汎用性を求められるシステム装置としても使用でき、幅広いアプリケーションに対応します。

精度の高い検査

現場検査で求められる堅牢なハウジング、薄物検査に不可欠な高い分解能、水浸検査等に求められるシステム性能を保有した USN60 は、ポータブル探傷器が実現するアプリケーションをさらに拡大します。

かつてデジタルでは困難であった、アナログ CRT に匹敵する高い視認性を高分解能カラー LCD (640 × 480 ピクセル) およびシングルショット測定により実現しました。

ディスプレイは直射日光下でも見やすく、鮮やかなカラー LCD を搭載。屋外、屋内の使用環境に応じて、背面カラー 4 色、波形カラー 8 色から最適な表示カラーを自由自在に組み合わせることで、ユーザーが見やすい表示を選択できます。

主な特長

優れた表示分解能

640 × 480 ピクセルの高分解能カラー LCD により、シャープでクリアな波形表示を実現し、より精度の高い検査を提供。

優れた波形追従性

60Hz の画面リフレッシュレートおよびシングルショット測定方法により、アナログ CRT と変わらない波形追従性を実現。

新“Sparkle”機能

波形の輝度を高くすることにより、CRT ディスプレイと同様の波形表示を実現。

ベースラインブレイク機能

各エコーを基線(ベースライン)で表示することで、半波に近い波形表示を実現。

Auto CAL 機能

素早く簡単な校正が可能。

RF 表示モード

異種材の接着検査やエコー評価をより正確に測定可能。

周波数帯域

0.25MHz ~ 25MHz の範囲内で 10 種類の周波数帯域幅を選択可能。

広い測定範囲

1mm ~ 27940mm の測定範囲をカバーし、薄物の厚さ測定から厚物の探傷検査まで対応。

SmartView 機能(リアルタイムピークホールド機能)

水浸法等の検査において、きず情報を常に表示可能。

独立ゲート

探傷および厚さ測定どちらにおいてもエコー高さおよびビーム路程等の必要情報を表示可能。

ゲート色別表示

各ゲートのカラー(赤/青/緑)とゲート設定メニューの表示カラーを同色にすることにより、ゲート調整を簡単に行うことが可能。

15Hz ~ 6000Hz までの繰り返し周波数

AutoLOW, AutoHIGH 設定、マニュアル設定(5Hz 単位) および外部設定が可能。

厚さ設定

T-B1 間測定およびマルチエコー(任意のエコー間)による厚さ測定が可能(Flank/Peak 選択可能)。

リアルタイムアナログ出力 / TTL 出力

システムユーズとしての汎用性を拡大。

19" ラックモデル

水浸検査やシステムのアプリケーションに便利なラック型も選択可能。

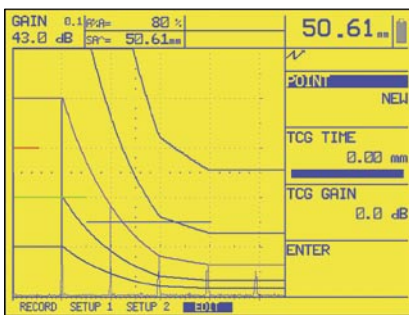
小型 / 軽量

寸法: 171 × 282 × 159mm (H × W × D)
重量: 3.0Kg (バッテリー含む)

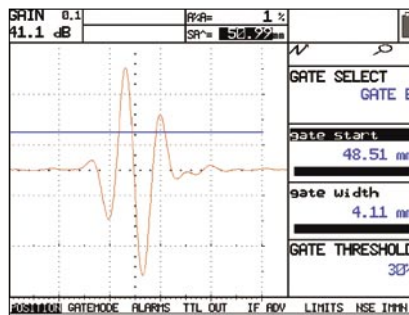


主な機能

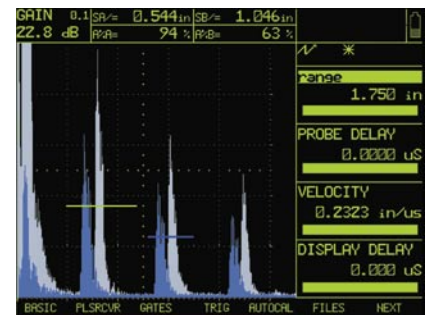
- DAC モードでは、DAC（距離振幅特性曲線）表示と TCG（距離振幅補正）表示の切り替えが可能。
- IF ゲート（S ゲート）は水浸探傷や連続厚さ測定に用いることが可能。
- テストメニュー内のゲート拡大キーでゲート範囲をフルスクリーンに拡大し詳細情報を表示可能。
- フリーズモードでは全画面フリーズ、ピークホールド、波形比較、MA 表示を選択することができ、より正確な探傷と波形比較が可能。
- 斜角探傷時には自動演算機能により、きず深さ、表面距離、ビーム路程を自動演算。また、パイプなど曲率の対象物でも曲率補正機能により測定値を補正することが可能。
- 6つのゲインステップ調整設定が可能（0.1/0.5/1.0/2.0/6.0/ ユーザ設定 /LOCK）。
- dBREF 機能では A ゲート（リファレンスエコー）内の最大エコーに対して、ゲイン値とエコー高さの差を%または dB で表示可能。
- 左右のロータリーノブにより素早い操作を実現（左側：ゲイン調整 / 右側：機能設定）
- dB ステップメニューまたはテストメニューから左右のロータリーノブをロック可能。
- 装置内に保存されている 65 種類の材料音速から測定物の音速を簡単に選択可能。
- 短時間波形ホールド機能では、任意の波形ホールド時間（0.5/1.0/2.0 秒）を選択することにより波形残像効果を実現。



DAC 画面表示



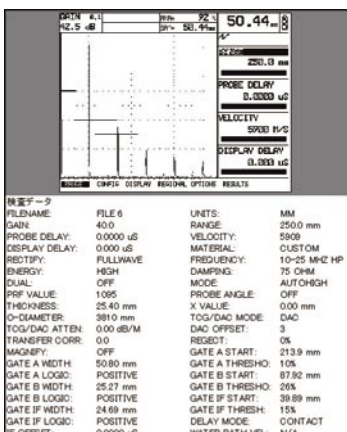
ゲート拡大表示



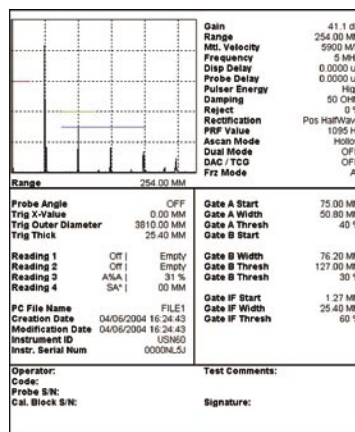
波形比較表示

データ管理、報告書作成

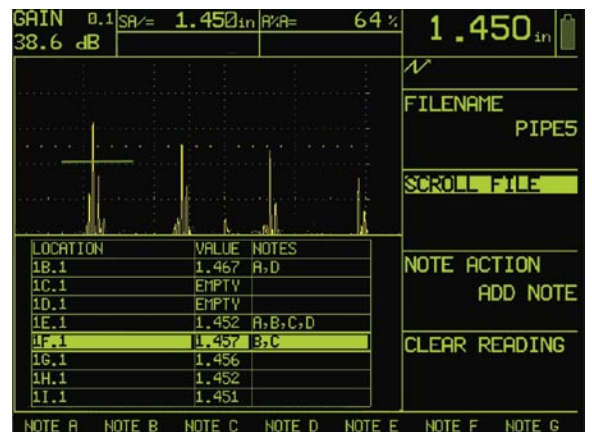
測定データは、A スコープ波形、各パラメータ設定含め、最大 225 件の保存が可能です。厚さ測定値データログでは、リニア、グリッド、カスタムリニアのファイル形式から選択し、ファイル名、ID、コメント等をつけて保存することが可能です（A スコープ波形は含みません）。装置内に保存されたデータは、いつでも素早く簡単に読み出すことができます。また、付属の「データ転送用ソフト（日本語）」を使用することで装置内に保存したデータを PC へ転送し、A スコープ波形付きデータをエクセル形式で保存することが可能です。さらに、オプションのデータ処理ソフト「UltraDOC4.40（英語）」を使用することでパソコンと通信が可能になり、A スコープ波形付きのデータの転送や、検査結果の報告書作成も簡単に行えます。また、A スコープ波形付きの測定データを本体から直接プリンタへ出力することも可能です。



日本語ソフト使用時のデータ取込み例



UltraDOC ソフト使用時のデータ取込み例



ライブ A スコープと厚さ測定値表示

標準構成内容

本体 (DAC/TCG 機能 /IF ゲート機能付き)
リチウムイオンバッテリー (バッテリーケース付き)
バッテリー充電器兼 AC 電源
ディスプレイ保護シート (10 枚入)
ソフトキャリングケース (SCC-071)
データ転送用ソフト (日本語 -Windows®用)
PC データ転送ケーブル (PCCBL841)
取扱説明書
校正証明書類一式



標準構成内容

主なオプション品

UltraDOC4.40	データ処理ソフト(Windows®用 - 英語)	USN-I/O398	リアルタイム I/O ケーブル
DPU414-31B	プリンタ*	USN-MS464	同期ケーブル
PRTCBL841-414	プリンタケーブル	USN-REM514	リモートハンドスイッチ
USN-SAP112	SCC-071 専用ソフトアクセサリポーチ	USN-FS951	リモートフットスイッチ

*プリンタ使用時は PCCBL-841 と PRTCBL841-DPU414 が必要となります。

オプション機能

- ・ DGS 線図機能
- ・ RF 出力機能
- ・ BEA (Backwall Echo Attenuator 機能)
- ・ VGA 出力機能
- ・ 高速デジタル出力機能 (RS232C ポート用)

主な仕様

測定範囲	1 ~ 27940mm (鋼中)	測定モード	Flank/Peak
音速範囲	250 ~ 16000m/s	検波	全波 / 正半波 / 負半波 / RF
周波数帯域	0.25 ~ 25MHz	リジェクト	0 ~ 80%
表示ディスプレイ	-20 ~ 3498 μ s (鋼中)	データメモリ数	最低 225 件 (A スコープ表示 / 各パラメータ設定時)
プローブディスプレイ	0 ~ 999.9 μ s	ファイル構造	リニア、グリッド、カスタムリニア
感度	0 ~ 110dB (0.1/0.5/1.0/2.0/6.0/ユーザ設定 / LOCK)	厚さ測定値データロガ	99,999 (測定値のみ)
探傷モード	一探 / 二探 / 透過法	表示部	133×98mm (640×480 ピクセル)
パルサー	スパイクパルス / スクエアパルス	単位	mm/inch / μ s
パルス繰り返し周波数	15 ~ 6000Hz	動作温度	0 ~ 55°C
パルスエネルギー	スパイクパルス (High/Low) スクエアパルス (最大 450V / パルス幅 1000ns)	言語	英語、ドイツ語、他
ダンピング	50/75/150/1k Ω	電池	リチウムイオン、他
ゲート	3 ゲート (IF ゲート使用時)	寸法	171×282×159mm (H×W×D)
出力	TTL / アナログ / IO ポート	重量	3.0kg (バッテリー含む)

お問い合わせは...

GEインスペクション・テクノロジーズ・ジャパン株式会社

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 メディコービル8
Tel:0422-67-7067 Fax:0422-67-7068

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2 南船場ハートビル8F
Tel:06-6260-3106 Fax:06-6260-3107

GEInspectionTechnologies.com/jp
geitjapan-info@ge.com

※Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
※すべての仕様および外観は、予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
※本製品をご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
© 2005 General Electric Company. All Rights Reserved. GEIT-20040JP(08/06)